製品仕様書	No, IS-9242C 来歷/REV. 8	3
PRODUCT SPECIFICATION	頁 1/5	
標 題 : 9242シリーズ 2.0mmピッチ LCD コネクタ	制定年月日 ISSUE DATE 8-21- '09	
SUBJECT: SERIES 9242 2. 0mm LCD connector	改訂年月日 REVISED DATA 6-4- '15	

1. 適用範囲

本仕様書は、イリソ電子工業株式会社製9242シリーズ 2.0mmピッチLCD ソケットに関する仕様及び性能上の 必要事項について規定する。

2. 形状、寸法及び材質

構造、寸法、主要部品の材質、表面処理等は添付図面による。 (鉛フリーめっき仕様とする。)

適用製品:IMSA-9242S-\*\*B-\*\*

 ${\rm IMSA-9242S-**C-**}$ 

IMSA-9242S-\*\*D-\*\*

3. 定格

(1)最大定格電圧 : 125 V(AC,DC)

(2)最大定格電流 : 1A

(3)使用温度範囲 : -40~+105℃

試験環境

特に性能のある場合を除き性能試験は下記の環境条件にて行う。

常温 : 15~35℃

常湿 : 25~85%RH

5. 特性

<u>5-1.</u>電気的特性

5.Performance

5-1. Electrical performances

1.Scope

3.Rating

This product specification is applied for IRISO ELECTRONICS CO.,LTD. series 9242 2.0mm pitch LCD socket.

2.Configurations dimensions and materials

See the product drawing attached. (For Pb free plating specification.)

Applied to : IMSA-9242S-\*\*B-\*\*

IMSA-9242S-\*\*C-\*\*

IMSA-9242S-\*\*D-\*\*

(1)Maximum rating voltage: 125 V (AC,DC) (2) Maximum rating current: 1A

(3)Temperature range : -40∼+105℃

4.Environmental condition All performance test, unless otherwise specified, is taken

as per following environmental condition. Ambient temperature :  $15\sim35^{\circ}$ C

Ambient humidity : 25~85%RH

No.	項目/Items	条件/Test conditions	規格/specifications
1	接触抵抗	短絡電流 1mA、最大開放電圧 20mV、周波数 1kHz のローレベル	初期値: 30mΩ以下
	Contact resistance	抵抗計にて測定する。	各試験後 : 60mΩ以下
		It shall be measured by the dry electric circuit specified as	Initial :30mΩ or below
		follows; 1mA, 20mV, 1kHz frequency.	After each test: $60 \text{m} \Omega$ or below
2	耐電圧	隣接する極間にAC 500Vを1分間印加する。	絶縁破壊等異常のない事。
	Dielectric	AC 500 V shall be applied for one minute to between next	Should not have any changes.
	withstanding	terminals.	
***************************************	voltage		
3	絶縁抵抗	隣接する極間に DC   500V を印加し、測定する。	初期値:1000MΩ以上
	Insulation	It shall be measured when 500V DC is applied to between next	Initial: 1000MΩ or more
	resistance	terminals	耐湿試験後:100MΩ以上
			After humidity test: $100M\Omega$ or more
4	外観	目視	有害となる割れ、剥がれ、ガタ、変形、
			変色等のない事。(樹脂内部にある炭化物は
	Appearance	Visual	異物として含まない。)
			Should not have any flaw, scratch,
			discoloration and crushed (Do not include
			carbide inside mold.)

5-2.機械的特性 5-2. Functional performance

	1/X1/24-21.41-T	<u>5 2:1 diletterial perferma</u>	
No.	項目/Items	条件/Test conditions	規格/specifications
1	コンタクトの保持力	コンタクトに25mm/分の速度で荷重を加え、コンタクトが	4.9N 以上
		ハウジングより抜け始めるまでの荷重を測定する。	
	Contact retention	It shall be pulled to the contact at the speed of 25mm	4.9N or more.
	force	per minute, and measured the force when the contact	
		begins to remove from the housing.	
2	挿抜力	ソケットとLCDを25mm/分の速度で挿抜を行ない、	初期値にて/Initial(単極にて)
		この時の荷重を測定する。	挿入力 : 4.41N 以下/極
	Insertion/extraction	The socket and LCD shall be mated and unmated	抜去力:0.49N 以上/極
	force	at the speed of 25mm per minute and measured the	Insertion force: 4.41N or
		force of insertion and extraction.	below / terminal
			Extraction force: 0.49N or
	-		more / terminal
3	挿抜耐久性	ソケットとLCD を 25mm/分の速度で 10 回繰り返し	60mΩ以下
		┃ 挿抜を行ない、試験後の接触抵抗を測定する。	
	Insertion/extraction	The socket and LCD shall be mated and unmated	$60 \mathrm{m}\Omega$ or below
	endurance	10 times at the speed of 25mm per minute and measured	
		the contact resistance after the test.	

No. IS-9242C 来歷/REV. 8 頁/Page 2/5

		ft lil. (m	Inth / .a
No.	項目/Items	条件/Test conditions コネクタと LCD を嵌合した状態にて、振幅 1.5 mm、振動周波数	規格/specifications
4	振動試験 Vibration test	試験中1 μs 以上の瞬断のない事。 試験後:60m Q以下	
		Discontinuity : $1\mu\mathrm{s}$ or below After the test : $60\mathrm{m}\Omega$ or below	
5	衝撃試験 コネクタと LCD を嵌合した状態にて、治具に取付け,加速度 490 m/s²、衝撃作用時間 11ms を X,Y,Z 方向の 6 面に 各 3 回加える。試験中瞬断の有無の確認及び、試験後接触抵抗を 測定する。		試験中1μs 以上の瞬断の無いこと 試験後:60mΩ以下
	Shock test	The connector and LCD mated is installed in the machine. They are applied pulses 3 times to each 6 faces of 3 multilateral perpendicular directions(X,Y,Z); in conditions as specified; acceleration of 490m/s²(50G) and shock pulses for a duration of 11ms. It shall be tested the discontinuity of the contact current during the test and measured the contact resistance after the test.	Discontinuity : 1 $\mu$ s or below After the test : $60 \mathrm{m}\Omega$ or below
6	温度上昇 Temperature rise test	コネクタと LCD を勘合した状態にて、最大許容電流を通電し、コネクタの温度上昇分を測定する。 The connector and LCD mated shall be operated in the maximum raise of current and measured raise of the temperature at contact point.	30°CMAX.

<u>5-3.環境特性</u> <u>5-3.Environmental performance</u>

No.	項目/Items	条件/Test conditions	規格/specifications
1	耐熱性	コネクタと LCD を嵌合した状態にて、温度 105±2℃の雰囲気中に 96	60mΩ以下
		時間放置し、放置後接触抵抗を測定する。	
	Heat resistance	The connector and LCD mated is exposed in the heat chamber	$60 \mathrm{m}\Omega$ or below
		$105\pm2^{\circ}\mathrm{C}$ for 96 hours. It shall be measured the contact resistance	
		after the test.	
2	耐湿性	コネクタと LCD を嵌合した状態にて、温度 60±2℃、相対湿度 90~95%	60mΩ以下
	TT . 31.	RH の雰囲気中に 96 時間放置し 放置後接触抵抗を測定する。	
	Humidity	The connector and LCD mated is exposed in the humidity chamber	$60 \mathrm{m}\Omega$ or below
		60±2°C, 90~95%RH for 96 hours. It shall be measured the	
		contact resistance after the test.	
3	   耐寒性	コネクタと LCD を嵌合した状態にて、温度 -40±2℃の雰囲気中に 96	60mΩ以下
	Cold resistance	時間放置し、放置後接触抵抗を測定する。	001113220
		The connector and LCD mated is exposed in the heat chamber	60mΩ or below
		$-40\pm2^{\circ}$ C for 96 hours. It shall be measured the contact resistance	
		after the test.	
4	4 SO <sub>2</sub> ガス試験 コネクタと LCD を嵌合した状態にて、温度 40±2℃,相対湿度 75%RH、		60mΩ以下
		濃度 10±3ppm.の雰囲気中に 96 時間放置し、放置後接触抵抗を測定する。	
	SO <sub>2</sub> gas test	The connector and LCD mated is exposed in the SO <sub>2</sub> gas chamber	$60 \mathrm{m}\Omega$ or below
		$40\pm2^{\circ}$ C,75%RH $10\pm3$ ppm for 96 hours. It shall be measured the Contact resistance after the test.	
5	H <sub>2</sub> Sガス試験	コネクタと LCD を嵌合した状態にて、温度 40±2℃,相対湿度 75%RH、	60mΩ以下
		濃度 3±1ppm の雰囲気中に 96 時間放置し、放置後接触抵抗を測定する。	
	H <sub>2</sub> S gas test  The connector and LCD mated is exposed in the H <sub>2</sub> S gas chamber		$60 \mathrm{m}\Omega$ or below
		40±2℃,75%RH 3±1ppm for 96 hours. It shall be measured the	
6	エレフ、アーマゼッラ4所	contact resistance after the test.	20 ONT
6	耐アンモニアガス試験	コネクタと LCD を嵌合した状態にて、濃度 28%のアンモニア水を入れた	60mΩ以下
	Resisting ammonia Gas test	雰囲気中に 40 分間放置する。	$60 \mathrm{m}\Omega$ or below
	das iesi	The connector and LCD mated is exposed in the chamber with 28% Ammonia solution for 40 minutes.	OOTH 22 OF DEIOW
	L	20% Ammonia solution for 40 milutes.	<u> </u>

No.	IS-9242C	来歷/REV.	8	頁/Page	3/5

No.	項目/Items	条件/Test conditions	規格/specifications			
7	冷熱衝擊試験 Thermal shock test	コネクタとLCDを嵌合した状態にて下図の温度条件を1サイクルとして10サイクル実施し、試験後接触抵抗を測定する。 The connector and LCD mated is exposed 10 cycles in the Following temperature. It shall be measured the contact resistance after the test.	60mΩ以下 60mΩ or below			
		+85±2℃ 30min 常温 temperature				
		-55±3℃				
8	温湿度サイクル試験	コネクタとLCDを嵌合した状態で下図の温湿度条件を1サイクルとして10 サイクル実施し、試験後接触抵抗を測定する。	60mΩ以下			
	Humidity Resistance (cycling)	The connector and LCD mated is exposed 10 cycles in the following conditions. It shall be measured the contact resistance after the test. $+80\pm2^{\circ}C$ $90\sim95\%RH$ $-20\pm3^{\circ}C$ $\leftarrow$ $2h$ $\geq$ $2h$ $\leq$ $2h$ $\leq$ $2h$ $\leq$ $2h$ $\leq$ $2h$	$60 \mathrm{m}\Omega$ or below			

<u>5</u>	-4.その他の特性	5-4.Other performance	
No	項目/Items	条件/Test conditions	規格/specifications
1	半田付け性	コネクタの半田付部をフラックスに浸漬した後、245±5℃のSn-Ag-Cu	浸した面積の 95%以上に半田が むらなく
		系の鉛フリー槽に3±0.5 秒浸す。	付着する事。
1	Solderability	The connector of terminal shall be put into the flux and dipped	Solder shall be covered 95% or more of the
		into Pb free solder bath (Type Sn-Ag-Cu) $245\pm5$ °C, $3\pm0.5$ s.	area that is dipped into the solder bath.
2	半田耐熱性	下記条件にて、半田耐熱試験を行う。	端子のガタ、割れ等異常のない事。
	Resistance to	The connector shall be tested resistance to soldering heat in	Should not have any flaw, scratch and
	soldering heat	the following conditions.	crack.
l		(1) リフローの場合 / In case of reflow	
-		リフロー回数 / Number of reflow: 2回 / Twice	
ı		250℃(ピ-ウ温度)10sMAX.	
İ		(Peak temperature)	
		230°CMIN.  (子熱 150~180°C) (pre·heat: from 150 to 180°C) 温度は製品上面の温度とする。 The temperature shall be measured on the upper surface of product. (2)手半田 の場合/In case of manual soldering. 半田鏝温度 / temperature : 350±5°C 浸漬時間 / time : 3±0.5s 基板厚/thickness : t=1.6 mm	

### 6. 保存保管条件(実装前保存条件)

- 室内で-10~+40℃の温度、75%RH 以下の相対湿度の保管条件にて製造日より一年間。

### 7.使用上の注意

### 7·1.LCD 端子形状

コネクタに嵌合する LCD 端子は下図寸法のものを使用し、 LCD 端子先端には C0.05 の面取り加工を施すことを推奨 致します。面取り加工が追加出来ない場合は先端にバリが 無いものをご使用下さい。

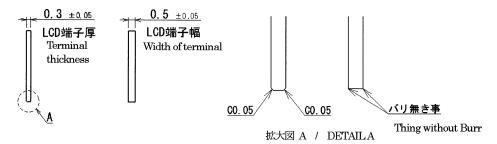
### 6. Storage condition(Preservation condition before it mounts)

Shall be storage in the house at  $\cdot 10 \sim +40^{\circ}$ C, 75%RH or less. 1 year from product day.

#### 7. Instructions and directions for use

# 7-1. LCD terminal form

Please insert LCD in the connector by the size of the figure below. The point of LCD recommends the chamfering processing of C0.05mm. Please use the one that there is no Bali in the point when the chamfering cannot be processed.

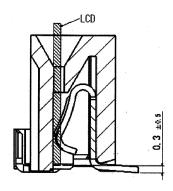


# 7-2LCD 端子挿入深さ

LCD 端子の挿入深さの推奨は下図の通り、 $0.3\pm0.5$ mm と 致します。

# 7-2. Depth in which LCD is inserted

The insertion depth of the terminal LCD recommends 0.3±0.5mm as shown in the figure below.



LCD 挿入量 Amount of LCD insertion

### 8.故障率

MIL-HDBK·217D,2·11,2 プリント配線板コネクタに基づいて算出を行う。(単位: FIT)

#### 8. Failure rate

Failure rate shall be calculated as MIL-HDBK-217D,2-11,2 (Unit: FIT)

極数/ckt	故障率/Failure rate	極数/ckt	故障率/Failure rate	極数/ckt	故障率/Failure rate	極数/ckt	故障率/Failure rate
5	0.94	11	1.37	17	1.80	23	2.26
6	1.02	12	1.44	18	1.88	24	2.34
7	1.09	13	1.52	19	1.95	25	2.42
8	1.16	14	1.59	20	2.03	26	2.50
9.	1.23	15	1.66	21	2.10	27	2.58
10	1.30	16	1.73	22	2.18	28	2.66

### 9.ウィスカーに関して

本製品は、錫系のめっきを施しておりますので、ウィスカーが発生 する可能性がございます。その為、ウィスカー発生に対する保証は困 難であり、御社にて御判断の上御使用をお願いします。

### 9. About a whisker

This product utilizes lead-free tin plating. Any product with lead-free tin plating is susceptible to tin whisker. Iriso provides no assurances against the growth of tin whisker even under normal operating conditions. Customers assume all responsibility for any product failures due solely to the growth of tin whiskers.

#### 10.和文と英文の差異について

和文と英文の内容に差異が生じた場合には、和文の内容を優先致します。

### 10. Difference between Japanese and English

When difference is found between Japanese specifications and English specifications, priority shall be given to Japanese.

No. IS-9242C 来歷/REV. 8 頁/Page 5/5

11.その他

11・1.実装について

裏面実装の際は落下の可能性があります。裏面実装する際はご相談下さい。

 $\underline{11.0thers}$ 

11-1. For mounting

There is a possibility of failing when mounting on the back. Please consult when mounting on the back.